

# SODOBNE METODE KARAKTERIZACIJE MATERIALOV

## UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS

<b>Predmet:</b>	Sodobne metode karakterizacije materialov
<b>Course title:</b>	Modern Methods of Materials Characterisation
<b>Članica nosilka/UL Member:</b>	UL FKKT

Študijski programi in stopnja	Študijska smer	Letnik	Semestri	Izbirnost
Kemijsko inženirstvo, prva stopnja, univerzitetni (od študijskega leta 2023/2024 dalje)	Ni členitve (študijski program)	2. letnik, 3. letnik		izbirni

<b>Univerzitetna koda predmeta/University course code:</b>	0072122
<b>Koda učne enote na članici/UL Member course code:</b>	INSI32

Predavanja /Lectures	Seminar /Seminar	Vaje /Tutorials	Klinične vaje /Clinical tutorials	Druge oblike študija /Other forms of study	Samostojno delo /Individual student work	ECTS
45	15	15 LV			75	5

**Nosilec predmeta/Lecturer:** izr. prof. dr. Boštjan Genorio

**Vrsta predmeta/Course type:** izbirni strokovni/Elective Professional

<b>Jeziki/Languages:</b>	Predavanja/Lectures:	Angleščina, Slovenščina
	Vaje/Tutorial:	Angleščina, Slovenščina

<b>Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:</b>	<b>Prerequisites:</b>
Študent oz. kandidat mora imeti predmet opredeljen kot študijsko obveznost.	The course has to be assigned to the student.

<b>Vsebina:</b> <b>1. Disperzni sistemi:</b> Definicija disperznega sistema, merjenje velikosti in porazdelitve velikosti v disperznem sistemu, določevanje faktorja oblike delcev, specifična površina disperznega sistema, določevanje poroznosti. <b>2. Mikrostruktura materialov:</b> Optična in elektronska mikroskopija (SEM, TEM), mikroskopija na atomsko silo (AFM), vrstična tunelska mikroskopija (STM) in kvantitativna analiza mikrostrukture materialov. <b>3. Merjenje termičnih lastnosti materialov:</b> Osnove termogravimetrije (TG), diferenčne dinamične kalorimetrije (DSC), diferenčne termične analize (DTA). Osnove in načini merjenja kinetike v trdnih sistemih, merjenje temperature.	<b>Content (Syllabus outline):</b> <b>1. Disperse systems:</b> Definition of disperse systems, particle size and size distribution measurements, shape factor determination, specific surface of a disperse system, porosity measurements. <b>2. Materials microstructure:</b> optical and electron microscopy (SEM, TEM), atomic force microscopy (AFM), scanning tunneling microscopy (STM), microstructure quantitative analysis of materials. <b>3. Thermal properties of materials:</b> Principles of Thermogravimetric Analysis (TG), differential scanning calorimetry (DSC), differential thermal analysis (DTA). Basic principles of kinetics in solids and temperature measurements. <b>4. Crystalline structure:</b> Basics of crystallography, theory of the X-rays diffraction methods (XRD),
--	--

<p>4. <b>Kristalna struktura:</b> Osnove kristalografije, osnove metod rentgenske difrakcije (XRD), povezava lastnosti materialov in njihove kristalne strukture, osnove EXAFS metode.</p> <p>5. <b>Mehanske lastnosti materialov:</b> Elastična in plastična deformacija, natezni testi, duktilen in trden lom materialov, določevanje trdote materialov, testi utrujanja materialov, testi lezenja.</p> <p>6. <b>IR in Ramanska spektroskopija:</b> Teorija IR in Ramanske spektroskopije, merjenje IR in Ramanskih spektrov.</p> <p>7. <b>Električne lastnosti materialov:</b> Principi ciklične voltametrije, principi impedančne spektroskopije.</p> <p>8. <b>Površina materialov:</b> Principi rentgenske fotoelektronske spektroskopije (XPS) in ostalih spektroskopskih tehnik v ultra-visokem vakuumu ter elipsometrija.</p>	<p>Comparison of structures and properties of the solids, basics of EXAFS analysis.</p> <p>5. <b>Mechanic properties of solids:</b> Elastic and plastic deformation, tensile testing, ductile and brittle fracture, hardness testing, fatigue and creep testing.</p> <p>6. <b>IR and Raman spectroscopy:</b> Theory of IR and Raman spectroscopies, Principles of IR and Raman measurements.</p> <p>7. <b>Electrical properties of materials:</b> Principles of cyclic voltammetry and principles of impedance spectroscopy.</p> <p>8. <b>Surface of materials:</b> Principles of X-ray photoelectron spectroscopy and other ultra high vacuum spectroscopic techniques and ellipsometry.</p>
---	---

#### Temeljna literatura in viri/Readings:

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. D.A. Skoog, F.J. Holler, T.A. Nieman, Principles of instrumental analysis, Saunders College Publishing, Philadelphia, 1992, 849 strani (40%)</li> <li>2. J.W. Dodd, K.H. Tonge, Thermal methods, John Wiley &amp; Sons, Chichester, 1987, 337 strani (20%)</li> <li>3. L. Ling Ooi, Principles of X-ray crystallography, Oxford University Press, Oxford, 2010, 208 strani (20%)</li> <li>4. D.C. Koningsberger, R. Prins, X-ray Absorption, Principles, techniques of EXAFS, SEXAFS and XANES, John Wiley &amp; Sons, New York, 1988, 688 strani (10%)</li> <li>5. J.R. Ferraro, K. Nakamoto, C.W. Brown, Introductory Raman Spectroscopy, Academic Press, 2003, 434 strani (10%)</li> <li>6. J. Ross MacDonald, Ed., Impedance spectroscopy emphasising solid materials and systems, J. Wiley &amp; Sons, Inc., New York, 1987, 368 strani (10%)</li> </ol>
---

#### Cilji in kompetence:

<p>Nagel razvoj tehnike temelji na novih in izboljšanih materialih in zahteva poznavanje metod njihove karakterizacije. Študent se seznanja s principi in načini merjenja določenih lastnosti anorganskih materialov ter s pomenom opisane karakteristike za uporabnost materialov.</p>	<p><b>Objectives and competences:</b></p> <p>Development of technologies based on new improved materials requires also understanding of basic principles of materials characterization. Students acquire basic knowledge and ability regarding materials characterization.</p>
---	--

#### Predvideni študijski rezultati:

<p>Znanje in razumevanje Študent spozna osnovne fizikalne principe na katerih temeljijo metode analize materialov. Z razumevanjem principov in rezultati analiz je študent sposoben kritično ovrednostiti različne materiale.</p> <p>Uporaba Skozi principe karakterizacije materialov študentje spoznajo nekatere tehnološko najpomembnejše materiale (konstrukcijske materiale, materiale za elektroniko, inženirsko keramiko) ter načine njihove evalvacije.</p> <p>Refleksija Študent pridobi nujno potrebna znanja in občutek za spremljanje procesa skozi karakterizacijo materialov. Prenosljive spretnosti</p>	<p><b>Intended learning outcomes:</b></p> <p>Knowledge and Comprehension Basic knowledge about physical principles of materials characterization on which students can describe various materials.</p> <p>Application Through materials characterization students describe various technologically important materials (i.e. construction materials, engineer ceramics, materials for electro applications).</p> <p>Analysis Students acquire basic knowledge to follow materials' preparation through their characterization.</p> <p>Skill-transference Ability Integration of basic knowledge regarding material science, literature research; literature data collecting, data analysis and interpretation.</p>
--	--

Razvita sposobnost kritičnega razmišljanja in sklepanja. Sposobnost povezovanja osnovnih znanj ter študija domače in tuje literature.	
---	--

<b>Metode poučevanja in učenja:</b>	<b>Learning and teaching methods:</b>
- Predavanja, - laboratorijske vaje	Lectures, seminars, tutorial work

<b>Načini ocenjevanja:</b>	<b>Delež/Weight</b>	<b>Assessment:</b>
Pisni in ustni izpit.		Written and oral exam.

**Reference nosilca/Lecturer's references:**

1. Genorio B, Lu W, Dimiev A M, Zhu Y, Raji A-R O, Novosel B, Alemany L B and Tour J M 2012 In Situ Intercalation Replacement and Selective Functionalization of Graphene Nanoribbon Stacks ACS Nano 6 4231–40
2. Genorio B and Znidarsic A 2014 Functionalization of graphene nanoribbons J. Phys. D: Appl. Phys. 47 094012
3. Genorio B, Staszak-Jirkovský J, Assary R S, Connell J G, Strmcnik D, Diesendruck C E, Lopes P P, Stamenkovic V R, Moore J S, Curtiss L A and Markovic N M 2016 Superoxide (Electro)Chemistry on Well-Defined Surfaces in Organic Environments J. Phys. Chem. C acs.jpcc.5b12230
4. S.-Jirkovsky J, Subbaraman R, Strmcnik D, Harrison K L, Diesendruck C E, Assary R S, Frank O, Kobr L, Wiberg G K H, Genorio B, Connell J G, Lopes P P, Stamenkovic V, Curtiss L A, Moore J S, Zavadil K R and Markovic N M 2015 Water as a promoter and catalyst for dioxygen electrochemistry in aqueous and organic media ACS Catal. 5 6600–7
5. Staszak-Jirkovský J, Malliakas C D D, Lopes P P P, Danilovic N, Kota S S S, Chang K-C, Genorio B, Strmcnik D, Stamenkovic V R R, Kanatzidis M G and Markovic N M 2015 Design of active and stable Co-Mo-Sx chalcogenes as pH-universal catalysts for the hydrogen evolution reaction Nat Mater advance on 1–8